

■ 本体仕様

● AE計測部

入力信号	AE信号 1チャンネル (入力インピーダンス75Ω)	
測定周波数範囲	測定モード	測定周波数範囲
	100kHz	100k~500kHz
	200kHz	200k~500kHz
測定レンジ	+40dB	
入力範囲	300mVp-p	
FFT周波数分解能	解析周波数レンジの1/400	
A/D変換	16bit/w	
アンチエイリアシングフィルタ	測定最大周波数の1.5倍周波数にて-25dB (TYP) 以上	
ダイナミックレンジ	50dB以上	

● AE出力部

電 圧	±5V (AEセンサー信号のスルー出力)
インピーダンス	51Ω

● ソフト機能部

測 定	測定表示、測定詳細設定
表 示	測定結果表示、測定波形表示、TOP10表示、波形拡大表示

● 一般仕様

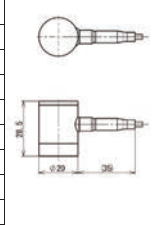
表示	カラー液晶(240×320ドット)
メイン電源	充電電池パック(リチウムイオン充電電池) AC電源アダプター(オプション)
連続動作時間	3時間以上(充電電池パック使用時、バックライト未使用時)
バッテリー充電時間	約3時間
外部メモリー	CFカード
カードスロット	CFカード TYPE I / TYPE II (3.3V仕様)
本体保護構造	IP66
使用温度範囲	0~50℃ (90%RH, 非結露)
保存温度範囲	-10~60℃ (90%RH, 非結露)
外形寸法	97W×50D×170H (mm)
質 量	約490g (本体。充電電池パック装着時)

■ 標準構成・型式

診断器本体	MK-560	1台
マグネット式AEセンサー	AE-201SM-1-NC	1個
充電電池パック	MK-8401	1個
充電器	MK-8220	1個
CFカード	TS128MCF200I	1枚
振動・AE測定用グリース	MK-9903	1個
キャリングケース	MK-9701A	1個
MK-560取扱説明書		1部

■ センサー仕様

● マグネット式AEセンサー仕様

型式	AE-201SM-1-NC	
ケーブル長	1m	
ケーブル種類	φ3同軸ケーブル	
ケーブル取り出し	横出し	
保護構造	IPx6	
ピーク感度	80dB (1V/(m/s)比) 以上	
プリアンプ	内蔵	
駆動電源	+15V (75Ω)	
消費電流	7.7~14.3mA	
使用温度範囲	0~80℃	
保管温度範囲	-24~85℃	
外形寸法	φ20×28.5(H) mm (ケーブル引出部除く)	

■ オプション品

マグネット式AEセンサー	AE-201SM-3-NC	充電電池パック	MK-8401
	AE-201SM-5-NC	充電器	MK-8220
常設型AEセンサー	AE-201SFシリーズ	AC電源アダプター	A10WN-09010I
	AE-201TFシリーズ	CFカード	TS128MCF200I
AE信号出力ケーブル (端末:BNCプラグ ケーブル長:1m)	CJ-01-7	PCカードアダプター	CFC-ADP03
延長ケーブル(5m)	CL-05-5	USB-CFカードリーダー	ADR-CFU2H
延長ケーブル(10m)	CL-10-5	振動・AE測定用グリース	MK-9903
		キャリングケース	MK-9701A

※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

JFE アドバンテック 株式会社
 JFE URL: <http://www.jfe-advantech.co.jp/>

本社・本社工場 〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
 TEL. 0798-66-1508 FAX. 0798-65-7025
 (計測診断事業部 大阪営業部)

東京本社 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 (JFE蔵前ビル2F)
 TEL. 03-5825-7362 FAX. 03-5825-5591
 (計測診断事業部 東京営業部)

東北支店 TEL. 022-711-7535 FAX. 022-711-7534
 名古屋支店 TEL. 052-565-0070 FAX. 052-565-0072
 中国・四国支店 TEL. 086-440-1580 FAX. 086-447-3309
 九州支店 TEL. 092-263-1671 FAX. 092-263-1675
 東日本事業所 TEL. 043-262-4238 FAX. 043-262-4296
 西日本事業所(倉敷) TEL. 086-447-4596 FAX. 086-447-4605
 西日本事業所(福山) TEL. 084-945-3568 FAX. 084-945-5054

ポータブル低速回転軸受診断器

MK-560

ISO9001



JQA0950

超低速1~150 rpmまでの低速回転軸受の診断に

これまで難しいとされていた低速回転軸受の診断に革命！

特許技術

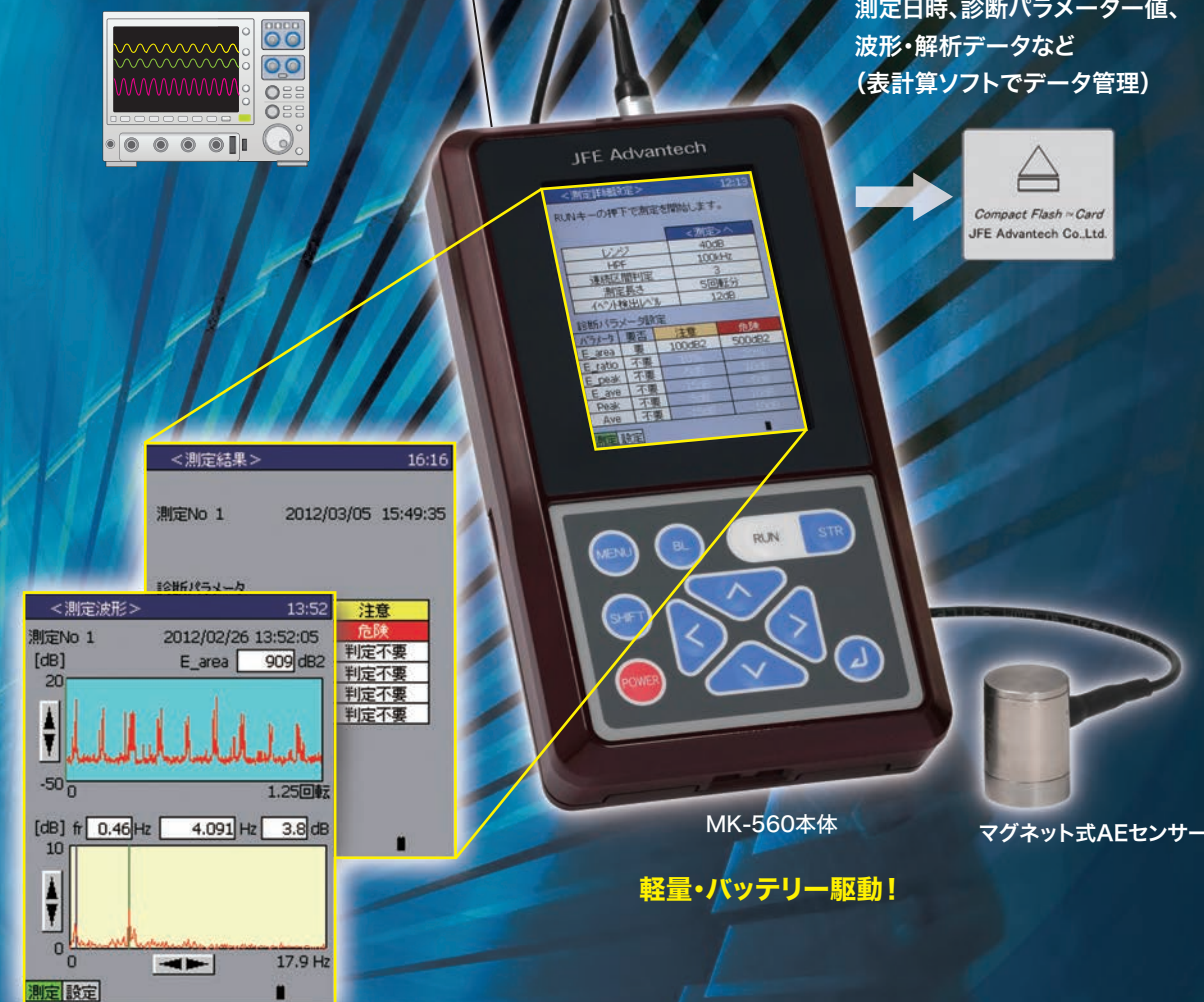
新開発の**独自信号処理**により軸受異常時のAE (Acoustic Emission) 信号を抽出・指標化し、その場で診断結果を表示します。

センサー信号スルー出力！

オシロスコープなどで波形観察
(接続ケーブルはオプション)

パソコンでデータ管理！

メモリーカードへCSV形式で出力
測定日時、診断パラメーター値、
波形・解析データなど
(表計算ソフトでデータ管理)



MK-560本体

マグネット式AEセンサー

軽量・バッテリー駆動！

現場で診断結果・波形データ確認！



JFE アドバンテック 株式会社

ポータブル低速回転軸受診断器MK-560

これまで難しいとされていた低速回転軸受診断を、新開発の独自信号処理により実現させたポータブル診断器です

特 長

● 簡単操作

測定対象の軸回転速度を入力して測定開始するだけで結果(診断パラメーターおよび診断結果)をその場で表示

● 新開発の診断ロジック

弊社独自の信号処理・診断ロジックを用いて、軸受異常時のAEを抽出

● データ管理・解析機能

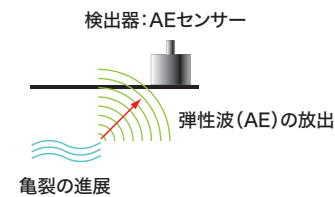
・測定波形や周波数解析波形(FFT)をその場で表示
・メモリーカードに保存しパソコンでデータ管理・解析が可能
・AE信号のスルー出力をオシロスコープなどで観測可能(接続ケーブルはオプション)

● ポータブル性

小型軽量、バッテリー駆動

AE(Acoustic Emission)とは

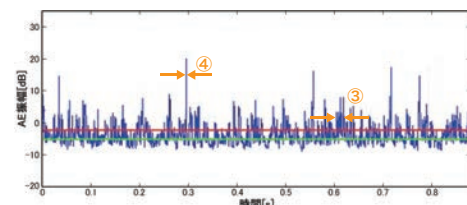
『物体の亀裂・破壊・磨耗・摺動等に伴って放出される弾性波』のことをいいます。
低速回転軸受では、主に転動体と損傷との衝突・金属面接触・磨耗・摺動によってAEが生じます。



原理(代表的な診断パラメーター)

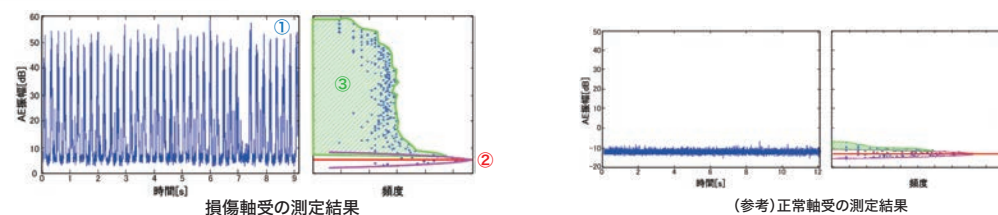
MK-560は低速回転軸受から発生するAEに対し、増幅・フィルタリング・包絡線検波処理などの信号処理を行い、正常時信号から逸脱した成分を数値化することで診断を行います。

● E_ratio(イーレシオ)



軸が一回転する間の『平均的な振幅(①:後述のAve値)』に対し、設定したイベント検出レベル(②)を超えたAE(イベントAE)の割合を軸受状態の診断指標とします。その割合を測定回転数分で平均した値がパラメーターE_ratioです(特許技術)。

● E_area(イーエリア)



測定したAE検波信号(①)の振幅周波数分布を求めると、損傷軸受の場合、最頻振幅(②)に対し高振幅側に非対称な分布(③)が現れます。一方、正常軸受の場合は、ほぼ対称に分布することから、振幅分布の非対称な広がり数値化し、比較することで診断します。その数値がパラメーターE_areaです(特許技術)。

その他のパラメータ

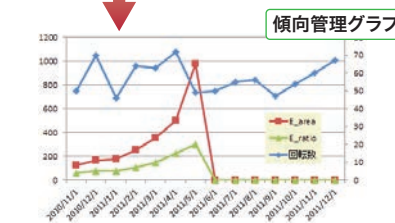
- E_peak(イーピーク) 軸が一回転する間の『イベントAE』の最大振幅を測定回転数分で平均した値を示します
- E_ave(イーアベ) 軸が一回転する間の『イベントAE』の平均振幅を測定回転数分で平均した値を示します
- Peak(ピーク) 軸が一回転する間の最大振幅を測定回転数分で平均した値を示します
- Ave(アベ) 独自の信号処理により『正常波形から逸脱する部分を省いたAEの振幅レベル平均』を示します(特許技術)

データ表示例

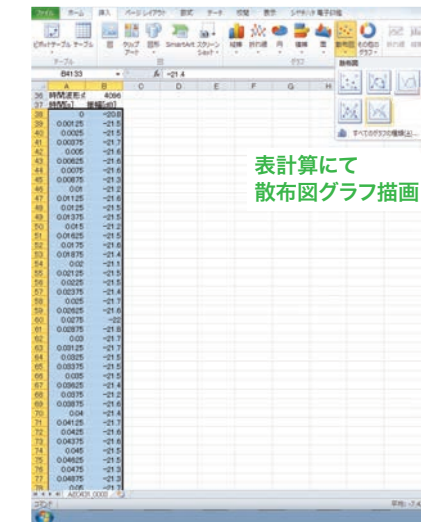
測定したデータをメモリーカードに保存(CSV形式)し、表計算ソフト等で管理・解析することができます。

● 測定データ一覧

表計算にて折れ線グラフ描画



● 波形データ



表計算にて散佈図グラフ描画

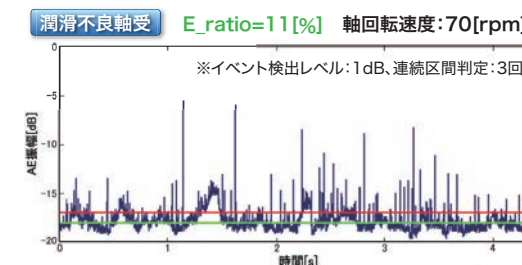
AE波形表示

FFT表示

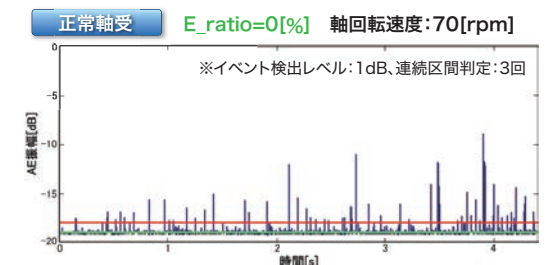
振幅分布表示

適用事例

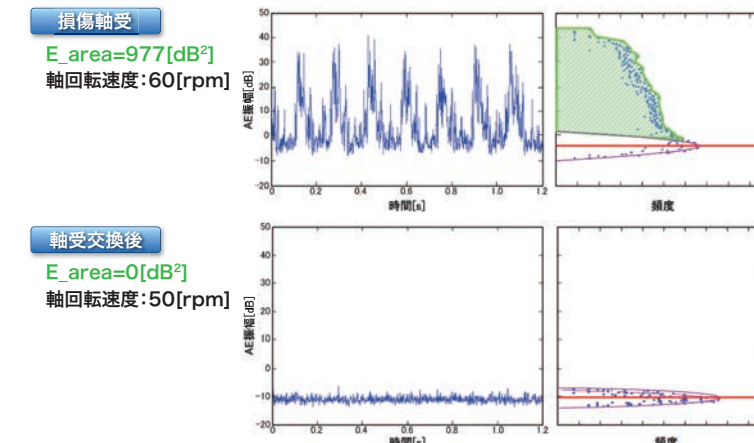
● 潤滑不良事例



軸受損傷要因の一つ、潤滑不良を検出した事例です。正常軸受でのスパイク的なノイズをイベントAEから排除することで、潤滑不良時との差を明確に区別できています。



● 軸受損傷(剥離・変色)事例



開放点検結果



オーバーホール後

損傷の悪化や剥離損傷の範囲が広がると、E_areaはさらに値が大きくなっていくため、損傷度合いの指標にもなります。